Люминесценция эпитаксиальных пленок гадолиний-галлиевого граната при возбуждении синхротронным излучением

© В.В. Рандошкин, Р.М. Алпаров*, Н.В. Васильева, В.Н. Колобанов*, В.В. Михайлин*, Н.Н. Петровнин*, Д.А. Спасский**, Н.Н. Сысоев*

Институт общей физики им. А.Н. Прохорова Российской академии наук,

119991 Москва, Россия

* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

119992 Москва, Россия

** Научно-исследовательский институт ядерной физики

им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,

119992 Москва, Россия

E-mail: randoshkin_v@mail.ru

(Поступила в Редакцию 14 февраля 2006 г.)

При возбуждении синхронным излучением исследована люминесценция монокристаллических пленок гадолиний-галлиевого граната, выращенных методом жидкофазной эпитаксии из Pb- и Bi-содержащих растворов-расплавов на подложках Gd₃Ga₅O₁₂. Показано, что интенсивность люминесценции в видимой области спектра зависит от типа и концентрации примесных ионов, входящих в пленку из растворителя.

PACS: 78.20-e, 78.66.-w

В последнее время наблюдается большой интерес к разработке эффективных сцинтилляционных рантгеновских экранов с высоким пространственным разрешением, которые можно создать только на основе пленок [1–3]. Монокристаллические пленки толщиной $0.1-100\,\mu$ m, в частности, со структурой граната можно вырастить методом жидкофазной эпитаксии из переохлажденного раствора-расплава на изоморфных подложках [3–5]. В качестве растворителя в этом методе чаще всего используют PbO–B₂O₃ или Bi₂O₃–B₂O₃.

Основным отличием эпитаксиальных пленок от их объемных аналогов, выращиваемых, например, по методу Чохральского, является вхождение в состав пленки примесных ионов из растворителя [6-8], причем этими ионами наиболее сильно обогащен переходный поверхностный слой пленка/воздух [9-12]. Примесные ионы в пленках дают дополнительное по сравнению с подложкой оптическое поглощение. В частности, в пленках, выращенных на подложках Gd₃Ga₅O₁₂ (GGG) из Рb-содержащего раствора-расплава при малом переохлаждении, это дополнительное поглощение связано с электронным переходом ${}^{1}S_{0} \rightarrow {}^{3}P_{1}$ примесных ионов Pb²⁺, а при большом переохлаждении возникают еще полосы поглощения, обусловленные межвалентными парными переходами ионов Pb²⁺ и Pb⁴⁺ $(Pb^{2+} + Pb^{4+} + h\nu \rightarrow Pb^{3+} + Pb^{3+})$ и переходами с переносом заряда $(O^{2-} + Pb^{4+} + h\nu \rightarrow Pb^{3+} + V_O^{2-})$, где $h\nu$ энергия кванта, V_O²⁻ — вакансии кислорода [7]. В последнем случае пленки приобретали фиолетовую окраску. В пленках, выращенных на подложках GGG из Ві-содержащего раствора-расплава, дополнительное поглощение связано с электронным переходом ${}^{1}S_{0} \rightarrow {}^{3}P_{1}$ примесных ионов Bi³⁺ [8].

Целью настоящей работы является сравнение люминесценции, возбужденной синхротронным излучением (СИ) [13] в эпитаксиальных пленках гадолинийгаллиевого граната, выращенных из Рb- и Вi-содержащих растворов-расплавов.

Заметим, что после нанесения эпитаксиальной пленки на поверхность монокристаллической подложки интенсивность люминесценции, возбужденной СИ, существенно возрастает [14]. Особенности жидкофазной эпитаксии этих пленок обсужаются в работах [7,8]. Условия роста и параметры некоторых исследованных пленок приведены в таблице (T_g — температура роста пленки, f_g скорость ее роста, 2h — суммарная толщина пленок на обеих сторонах подложки). Образцы № 1 и 2 были выращены из растворов-расплавов с разным содержанием Gd₂O₃ (6.1 и 2.0 mol.% соответственно [8]). Заметим, что образец № 7 в качестве примесей содержал ионы Рb²⁺ и Рb⁴⁺ в отличие от образцов № 3-6 и 8, которые содержали только ионы Pb²⁺ (о валентности примесей судили по спектрам оптического поглощения [7]). Исследование спектров люминесценции в области энергий 1.5-6 eV проводилось на установке Superlumi (DESY, Гамбург, Германия) [15,16]. Установка расположена в канале СИ позитронного накопителя DORIS III. При всех измерениях спектров люминесценции нормировка на аппаратную фунцию не производилась.

Под действием возбуждающего СИ эпитаксиальные пленки, как и монокристаллы GGG [17], темнели, что, по-видимому, связано с процессом образования дефектов. Со временем (через сутки) наблюдалось частичное исчезновение окраски исследованных образцов.

Спектры люминесценции $I(\lambda)$ эпитаксиальных пленок, показанные на рисунке, содержат ряд узких полос. Как и для подложек GGG [17], наиболее интенсивными являются полосы с центрами на длинах волны $\lambda \approx 382$, 415 и 438 nm. Они связаны с неконтролируемыми примесями или структурными дефектами кристаллической решетки.

Номер образца	Растворитель	Примесь	$T_g, \circ_{\mathbf{C}}$	f_{g} , μ m/min	2 <i>h</i> , μm	I_{382} , arb. units	I_{415} , arb. units	I_{438} , arb. units
1	Bi ₂ O ₃ -B ₂ O ₃	Bi ³⁺	794	0.6	18.4	296	190	100
2	$Bi_2O_3 - B_2O_3$	Bi ³⁺	912	0.8	22.8	2412	1474	697
3	PbO-B ₂ O ₃	Pb^{2+}	1000	1.7	43.4	2342	1467	651
4	PbO-B ₂ O ₃	Pb^{2+}	931	1.1	4.5	4461	3882	1751
5	PbO-B ₂ O ₃	Pb^{2+}	931	0.8	3.1	3932	2608	1160
6	PbO-B ₂ O ₃	Pb^{2+}	979	0.24	0.94	4629	2846	1302
7	PbO-B ₂ O ₃	$Pb^{2+} - Pb^{4+}$	945	2.0	59	29 059	38 900	17 232
8	PbO-B ₂ O ₃	Pb^{2+}	929	0.19	11.5	3148	1988	898

Условия роста и параметры эпитаксиальных пленок

Соответствующие значения интенсивности люминесценции I_{382} , I_{415} и I_{438} на этих длинах волн приведены в таблице. Полоса с максимумом на длине волны $\lambda \approx 313$ nm связана с ионами Gd³⁺ [18].

Из рисунка и таблицы видно, что интенсивность люминесценции эпитаксиальной пленки на фиксированной длине волны в зависимости от условий роста (состав шихты, T_g и f_g) может изменяться более чем на два порядка величины. В целом, пленки, выращенные из Pb-содержащего раствора-расплава, сильнее люминесцируют под действием СИ в исследуемом диапазоне длин волн, чем пленки, выращенные из Вi-содержащего раствора-расплава. При этом сильнее люминесцируют пленки, содержащие разновалентные примеси свинца (образец № 7).

Концентрация примесных ионов свинца на поверхности пленки более чем на порядок выше по сравнению с основным объемом пленки, при этом они находятся (примерно в равной концентрации) в двух- и четырехвалентном состоянии [3]. Ионы висмута являются не только компонентом растворителя, но и гранатообразующим элементом. Как следствие концентрации ионов Bi^{3+} на поверхности и в основном объеме пленки различаются слабее [5].



Спектры люминесценции $I(\lambda)$ эпитаксиальных пленок. Номера кривых соответствуют номерам образцов в таблице.

Таким образом, в настоящей работе для эпитаксиальных пленок гадолиний-галлиевого граната, выращенных из Pb- и Bi-содержащих растворов-расплавов на подложках GGG, показано следующее.

1) По сравнению с подложкой наличие примесных ионов существенно не влияет на положение полос люминесценции, возбуждаемой СИ.

2) Интенсивность этой люминесценции можно варьировать более чем на два порядка величины, изменяя условия роста эпитаксиальной пленки.

3) Пленки, выращенные из Рb-содержащего растворарасплава, сильнее люминесцируют под действием СИ.

Список литературы

- Ю.В. Зоренко, И.В. Констанкевич, В.В. Михайлин, В.Н. Колобанов, Д.А. Спасский. Опт. и спектр. 96, 436 (2004).
- [2] В.В. Рандошкин, Н.В. Васильева, Н.Н. Сысоев. Наукоемкие технологии 5, 44 (2004).
- [3] J.M. Robertson, M.W. van Tol. Thin Solid Films 114, 221 (1984).
- [4] Элементы и устройства на цилиндрических магнитных доменах. Справочник / Под ред. Н.Н. Евтихиева, Б.Н. Наумова. Радио и связь, М. (1987). 488 с.
- [5] В.В. Рандошкин, А.Я. Червоненкис. Прикладная магнитооптика. Энергоатомиздат, М. (1990). 320 с.
- [6] G.B. Scott, J.L. Page. J. Appl. Phys. 48, 1342 (1977).
- [7] В.В. Рандошкин, Н.В. Васильева, А.В. Васильев, В.Г. Плотниченко, С.В. Лаврищев, А.М. Салецкий, К.В. Сташун, Н.Н. Сысоев, А.Н. Чуркин. ФТТ 43, 1594 (2001).
- [8] В.В. Рандошкин, Н.В. Васильева, А.В. Васильев, В.Г. Плотниченко, Ю.Н. Пырков, А.М. Салецкий, К.В. Сташун, Н.Н. Сысоев. Неорган. материалы 40, 1 (2004).
- [9] В.В. Рандошкин, А.Н. Шапошников, Г.В. Шапошникова, А.В. Ширков. Письма в ЖТФ 10, 224 (1984).
- [10] Н.А. Грошенко, А.М. Прохоров, В.В. Рандошкин, А.Н. Шапошников, А.В. Ширков. Письма в ЖТФ 11, 416 (1985).
- [11] Н.А. Грошенко, А.М. Прохоров, В.В. Рандошкин, А.Н. Шапошников, А.В. Ширков, Ю.Н. Степанов. ФТТ 27, 1712 (1985).
- [12] Н.А. Грошенко, В.В. Рандошкин, А.Н. Шапошников, А.В. Ширков. ЖТФ 56, 935 (1986).

- [13] И.М. Тернов, В.В. Михайлин, В.Р. Халилов. Синхротронное излучение и его применение. Изд-во МГУ, М. (1980). 278 с.
- [14] V.V. Randoshkin, N.V. Vasilieva, V.N. Kolobanov, V.V. Mikhaylin, N.N. Petrovnin, D.A. Spassky, N.N. Sysoev, R.M. Alparov. Abstracts of the 8th Int. Conf. on Inorganic Scintillators and their Use in Scientific and Industrial Applications. Alushta, Ukraine (2005). P. 149.
- [15] P. Gurtler, E. Roik, G. Zimmerer, M. Pouey. NIM 208, 835 (1983).
- [16] H. Wilcke, W. Bohmer, R. Haensel, N. Schwentner. NIM 208, 59 (1983).
- [17] В.В. Рандошкин, Н.В. Васильева, В.Н. Колобанов, В.В. Михайлин, Н.Н. Петровнин, Д.А. Спасский, Н.Н. Сысоев. Письма в ЖТФ **32**, 19 (2006).
- [18] В.В. Рандошкин, Н.В. Васильева, В.Г. Плотниченко, Ю.Н. Пырков, С.В. Лаврищев, М.А. Иванов, А.А. Кирюхин, А.М. Салецкий, Н.Н. Сысоев. ФТТ 46, 1012 (2004).